PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

60-195853

(43) Date of publication of application: 04.10.1985

(51)Int.CI.

H01J 37/08 H01J 27/16

(21)Application number: 59-049064

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

16.03.1984

(72)Inventor: TOKIKUCHI KATSUMI

KOIKE HIDEMI

SAKUMICHI KUNIYUKI

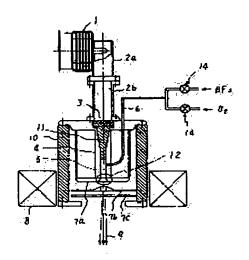
OKADA OSAMI NINOMIYA TAKESHI

(54) MICROWAVE ION SOURCE

(57)Abstract:

PURPOSE: To stably extract boron beams for a long period of time by guiding boron trifluoride or boron trichloride as discharge gas and mixing a small amount of gas that produces a chemical substance reacting to boron.

CONSTITUTION: A leak valve 14 is mounted on a gas introduction pipe 6 and BF3 gas and O2 gas are mixed in it. When the mixing ratio of O2 gas is set to 5%, 10% or 20%, the proportion of B+ contained in an ion beam that is extracted in proportion to the concentration of O2 gas is apt to decrease slightly, but deposit is not observed in a discharge box 5 and at an ion beam exit opening section 12. As a result, a B+ beam of 60keV, 4mA or more can stably be obtained over 4hr or more by massseparating an ion beam extracted from an ion source by a fan-shaped magnetic field type mass separator. An effect starts appearing from the Bf3 gas pressure of 0.1% as the O2 concentration and the effect is increased by an increase in the O2 concentration.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭60-195853

Mint Cl.4

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和60年(1985)10月4日

H 01 J 37/08

27/16

7129-5C 7129-5C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

60発明の名称 マイクロ波イオン源

> ②特 願 昭59-49064

22日 願 昭59(1984)3月16日

切発 明 者 登木口 克己 国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中 央研究所内

@発明者 英 巳 国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中 小 池 央研究所内

砂発 明 者 作 道 訓之 国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中 央研究所内

70発明者 田 身 国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中 央研究所内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

00代 理 人 弁理士 髙橋 明夫 外1名

最終頁に続く

発明の名称 マイクロ波イオン源

特許請求の範囲

- 1. 磁場中のマイクロ波放電によつて高密度プラ ズマを発生し、このプラズマからイオンビーム を引出すマイクロ波イオン湖において、放電ガ スとして三非化硼素(BFs)又は三塩化硼素 (BCaョ) を導入し、さらに碩素と反応して 化学物を作る微量のガスを混入させ、硼素イオ ンビームを取出すことを特徴とするマイクロ波 イオン選。
- 2. 特許請求の範囲第1項記載のマイクロ波イオ ン弧において、混入ガスが酸素ガスであること を特徴としたマイクロ波イオン源。
- 3. 特許請求の範囲第1項記載のマイクロ波イオ ン源において、混入ガスが酸素を含むガス、例 えばCO, COg, NO, NgO, SOg, He O等であることを特徴としたマイクロ彼イ オン派。
- 4.特許請求の範囲第1項記載のマイクロ波イオ

ン顔において、BFェガスに混ぜるガスが水素 であることを特徴としたマイクロ波イオン源。

5. 特許請求の範囲第1項記載のマイクロ波イオ ン源において、混入させるガスが2種類以上の ガスを含む混合ガスであることを特徴としたマ イクロ波イオン顔。

発明の詳細な説明

[発明の利用分野]

本発明はマイクロ波イオン源の性能向上に係り、 特にBFョ又はBCAョガスを導入してB+ ビー ムを長時間、安定に取得するに好適なマイクロ波 イオン旗に関する。

〔発明の背景〕

従来のマイクロ波イオン源の構造を第1 図に示 す。マイクロ波イオン領は、マイクロ波を伝播す る導波管である矩形導波管2a,2b,リツジ導 波管構造を形成するリンジ電極 4 , リンジ電極 4 間に設けられたポロンナイトライド製の放電箱5、 及びイオンビーム9を引出す引出し電極系7a. 7 b, 7 c で構成される。さらに、放電箱 5 には

特開昭60-195853(2)

- (1) イオンビーム引出し開口部 (第1図中、12 の部分) での折出物の堆積
- (2) 放電額 5 内の析出物の堆積 が発生する。(1)があると、関口部面積が減少 するため引出しビーム電流の減少を引きおこす。

ちなみに、BFョガスを導入した実験によれば、

約4時間のイオン頭の選転後、関口部面積は約半

分になる。一方、(2)が起ると、析出物がしば しば、はく離するため、プラズマ状盤が不安定に なる。また、はく離物質が電極7bをたたき、こ れから発生する二次似子が火種になって、正の高 電圧が印加された電框7aと、負の高電圧が印加 された電衝7bの間で、異常放電が発生した。こ のため、安定にビームを得ることは困難であつた。 BF3又はBCl3ガス使用の時にのみ特徴的に 析出が発生する理由としては、マイクロ被放電で 発生するフツ楽又は塩素原子が化学的に振めて活 性であるため、放電箱の材質であるポロンナイト ライド13を腐粕、解酵するためと考えられる。 事実、析出物を物理分析したところ、イオン化箱 構造材として使用しているポロンナイトライドで あることが囲定された。この機な析出物の歌生を 防ぐため、放電箱を熟絶緑構造とし、その温度を 上げ、折出物を熱解離、あるいは蒸発させる工夫 が有効である。しかしながら、放電箱の熟絶級に 対する構造上の制約から、温度上昇にも限度があ る(800~900℃位)。したがつて、熱絶象

法だけで、実用上、問題とならないレベルにまで、 析出量を抑えることは、困難であつた。

(発明の目的)

木発明の目的は、マイクロ波イオン額にBFョ 或いはBC&ョガスを導入し、B+ ビームを得るにあたり、長時間、安定にビームを引出すため、放電箱内に析出物が付かないイオン額を提供することにある。

(発明の概要)

ことから、マイクロ波イオン顔にOz ガスを積極 的に混入させれば、放電箱材質のBNのエツチン グが抑えられると同時に、解離したBN分子が BO+ , BOF+ 等に変わり、析出が防止できる と予想される。また折出物が仮に発生しても、こ の析出物がBO+ , BOF+ の形で遊げていくか ら、折出速度の著しい減少が期待できる。なお、 B+ のmA級のイオンビームを得るイオン派とし ては、熱フィラメントによる低電圧アーク放電を 利用したイオン顔がある。この様なイオン顔でも BFョガスが使われる。一方、熱フイラメントは 酸素ガスで厳しく腐蝕されるため、安定なB+ ビ ーム取得を目的として酸素ガス(Og)を導入し ても長時間動作は期待できない。この意味で、 Oaガス選入は、熟フイラメントを含まないマイ クロ波イオン源に特徴的に活用できる手法である。 なお、本発明の概要説明では、酸素ガスを代表例 にとつたが、確素と反応して容 に化合物を形成 すると考えられるガス、例えばHzガスなどでも 同様に、折出物の減少効果が期待できる。

〔発明の実施例〕

プラズマ中では種々の原子、分子イオンの発生があるほか、化学的に活性な、中性の原子、分子が多量に発生する。その量や成分比は、マイクロ被電力、温度、ガス圧等により複雑に変化する。したがつて O a ガスの導入により折出物のない放

電離特が可能となつた理由については、今後、詳 糊な化学的解析を行う必要がある。

第4図は、本発明の別の実施例を設明する図である。第4図では、BF。ガスとO。ガスを別の導入バイプを通して放電箱内に導入したものである。本実施例でも第3図の実施例と同様に、折出物の見られない安定なB*ビーム取得が実現できた。

以上、第3図ないし第4図の実施例ではそれぞれ2個のニードルバルブを用いてガスを混合したが、初めから混合されたガスを充壌したポンペを用いれば第1図のように一つのニードルバルブを 通してガスを導入できることは明らかである。

この他、 B F 3 又は B C 2 3 ガスに 混入させる ガスとして、 酸素を含むガス、 例えば C O 2 を用いた時も、 酸素ガス導入の場合と 関様の効果が 符られた。 また分子式中に、 酸素を原子を含むガスを二種類以上混合させた時も、 関様に安定な B + ビーム取得が行なえた。ところで、 B の 化合物の中では、 B 2 H 8 等の水素化合物が比較的安定に

存在することが知られている。したがつて、H 2 ガスを混入させれば、反応性の水素ラジカル粒子 が析出物等と反応し、析出減少効果が期待できる。 このため、B F 。ガスにH 2 ガスを混入して実験 したところ、放電箱内に析出物の発生しない安定 なB + ビーム引出しが実現できた。

(発明の効果)

本発明によれば、BF。又はBC & 3 ガス導入時に発生する析出物の堆積を防止でき、4 時間以上にわたつて4 m A 以上の従来にない大電流B+ビームが安全に取得できた。半導体イオン打込み装置の生産ラインでの使用打込み電流が現在2 m A 前後であることを考えると、本発明により、大電流B+打込みが実用レベルで初めて実施可能となり、実用に供しその効果は著しく大である。図面の簡単な説明

第1 図は従来のマイクロ波イオン源を説明する 図、第2 図はマイクロ波イオン源の放電部を説明 する詳細図、第3 図は本発明に基づく実施例を説明する図、第4 図は本発明の別の実施例を説明す

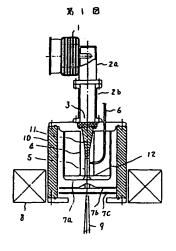
る図である。

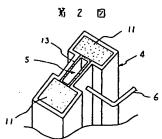
1 …マグネトロン(マイクロ波発移振器)、2 a, 2 b … 矩形 導波管、3 … 真空シール板、4 … リッジ電極、5 … 放電箱、6 … ガス導入パイプ、7 a, 7 b, 7 c … 引出し電極系、8 … ソレノイドコイル、9 … イオンビーム、10 … 砂子、11 … 絶験物、12 … イオンビーム引出し関ロ部、13 … ポロンナイトライド 製放電箱、14 … ガスリークバルブ。

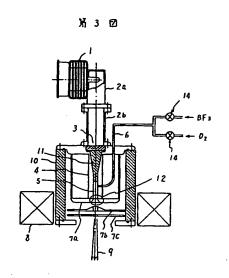
代理人 弁理士 高橋明

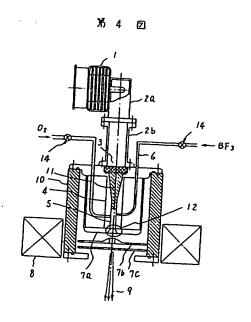


特間昭60-195853(4)









第1頁の続き

砂発 明 者 二 宮

建 国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中 央研究所内